



紫外可視近赤外分光光度計 分析セミナー

産業技術センターでは（公財）JKAの補助事業により紫外可視近赤外分光光度計（日本分光(株)V-770）を導入しました。

紫外可視近赤外分光光度計は、紫外領域から近赤外領域まで幅広い波長範囲で透過率および反射率の測定が可能です。また各種付属品やソフトウェアにより絶対反射率、ヘーズ測定、日射反射率・透過率などの評価も可能となっています。

この設備を有効に活用するため分光分析に必要な基礎知識に関する講習会を次のとおり開催します。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

参加
無料

講師

日本分光株式会社
光分析ソリューション部
内山 理文 氏

日時

令和 6年 1月25日（木）13:00～14:00

場所

山梨県産業技術センター 甲府技術支援センター
研究管理棟4F研修室
(〒400-0055 甲府市大津町2094)

定員

15名

概要

- ・分光測定および分光光度計の基礎知識
- ・その他

お申し込み方法

下記のURLまたは右のQRコードより**1月24日**までにお申し込みください。

<https://forms.office.com/r/T1a0BSHqgg>

- ご入力いただいた情報は本講習会のみで使用し、適切に管理します。
- お申し込みについてご不明な点がある場合、下記お問い合わせ先へご連絡ください。



※お申込いただいた方は、同日14:10から開催する設備利用研修会にもご参加いただけます。

お問合せ先

山梨県産業技術センター 甲府技術支援センター 食品酒類・研磨宝飾技術部 研磨・宝飾科
TEL 055-243-6111 担当 宮川・佐藤